Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/723,948	STANESCU ET AL.
Examiner	Art Unit
Y. J. Han	2838

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
Class	Subciass	Date	Examine
323	· 293	·	
	297		
	298		
	352		
	353		
	354		
377	52		
327	519		
	594		
341	142		
365	185.05		
	185.08		
713	300		
338	13	3/05	9A

INT	ERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	1		

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH	STRATEGY	<u></u>	
	DATE EXM		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		 	